10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS

- •elektroniikan valmistuksessa laadunvalvonnalla ohjataan valmistusprosesseja, havaitaan&raportoidaan materiaali- ja valmistusvirheet sekä varmistetaan vain vaatimustenmukaisten laitteiden pääsy asiakkaille
- •elektroniikan luotettavuudella tarkoitetaan laiteen toiminallisuutta loppuasiakkaalla huomioiden mm. olosuhteet ja käyttöikä
- •valmistuslaatu ja tuoteen luotettavuus loppuasiakkalla korreloivat keskenään!
- valmistuslaadun ja luotettavuuden haasteita:
 - •nopeammat tuotekehityssyklit; vähemmän aikaa testaamiselle&kehitykselle
 - miniaturisointi; tiheämpi pakkaaminen ja ohuemmat rakenteet
 - •ympäristön huomiominen; ympäristöystävällisemmät materiaalit ja prosessit
 - hintapaine; laatu ja luotettavuus rakennetaan vaatimusten määrittelyillä
 - ·alihankinta; audotoinnilla varmistetaan vaatimuksenmukaisuus
 - asiakkaat arvostavat tuotemerkkiä laadun ja luotettavuuden perusteella

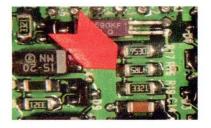
10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

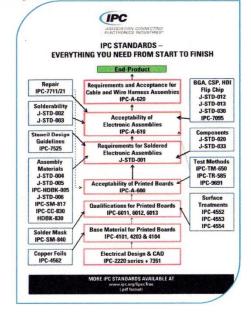
Tarkistuskriteerit määritelty kansainvalisessä standardissa
 JEDEC ANSI/IPC-A-610D, joka on luotu valmistajien ja asiakkaiden yhteisen

näkemyksen ylläpitämiseksi ja epäselvyyksien

välttämiseksi

Tarkastuksessa juotosvirheet merkitään punaisella nuolella:



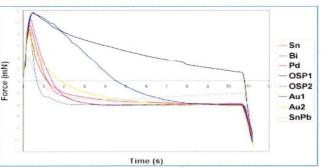


10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS

10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

- •hyvän juotoksen tunnusmerkit:
 - •juote on kostuttanut pinnat
 - •juotoksen pinta on viheetön, tasonen ja muodoltaan kovera
 - •juotoksen pinta on puhdas ja kirkas
 - •ei juotejäämiä purseita, piikejä tai tinapalloja
 - •ei huokoisuutta juotoksen pinnalla
- •wetting balance testillä voidaan määritellä kontaktipintojen ja juotemateriaalin kostutusvoima





10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

Kriteeristön pääkohtia:

•juotosliitos hyväksyttävä kun yli puolet komponentin liitosalueista juottunut



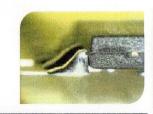
•juotosliitos hyväksyttävä kun vähintään 75% pituudesta on juottunut

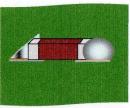


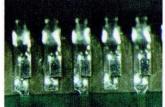
10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

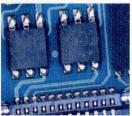
·liikaa juotetta

 paikoitusvirhe, kulmamerkit ei näkyvissä. Yli puolet komponentin jalasta oltava padilla, eikä johdinvälit saa kaventua alle puoleen









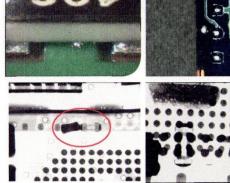


•pastan määrä juotepadilla, rajana 50% pinta-alasta

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

•irtonaiset juotepallot kiellettyjä

•oikosulku kontaktien/komponettien välillä kielletty

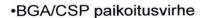


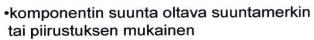
•kylmäjuotos, juotepasta ei ole sulanut



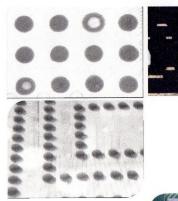
10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

 huokoset juotteen sisällä, (alle padin kokoiset, yksittäiset sallittu)





•komponenttilevyn suurin sallittu taipuma enintään 0.75% ristimitasta





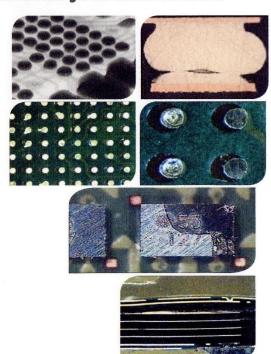




10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.1 Juotosten visuaalinen tarkastus ja tarkistuskriteerit

•juotepallo ei kontaktissa padiin

- piirilevyn juotemaskin paikoitus (maskin ei sallittu olla padin kanssa päällekkäin)
- •komponentti fyysisesti rikkontunut



komponentin / piirilevyn delaminaatio

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.2 Mekaaniikan laatu

- ·laatu voidaan mitata asiakastyytyväisyydellä
- ·mekaniikan laatu voidaan jakaa seuraavasti:
 - visuaalinen laatu, loppuasiakkaalle näkyvät pinnat
 - materiaali- ja muotovirheet (muoviosien ruiskupuristusvirheet, metallien valuviheet jne)
 - •pinnoitus- ja värisävyvirheet (maalausviat,anodisointi-viat jne)
 - •kokoonpanovirheet (aliosien väliset raot, virheasento, naarmut jne)
 - ylimääräiset partikkelit (epäpuhtaudet, sormenjäljet)
 - ·mittatarkkuus
 - •2D-piirustuksen mukaiset mitat ja toleranssit (Cpk)
 - •3D-mallin muoto

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.2 Mekaaniikan laatu

- muu vaatimustenmukaisuus
 - pinnoitteiden ja materiaalien kesto (kulutus, kemikaalit)
 - ·liitosten lujuus
 - toiminnalliset vaatimukset
- •tarkastusolosuhteet vaikuttavat tulkintaan, varsinkin visuaalilaadussa
 - ·riittävä valaistus
 - tarkasteluetäisyys
 - •taustan väri (optisten osien tapauksessa valkoinen/musta)
 - •tarkasteltavan osan peilaaminen (esim. pinnan muotovirheet)
 - •tarkastajan harjaantuneisuus ja tarkastuskriteerien tuntemus

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.3 Prosessien kontrollointi

•prosessien kontrolloiminen on osa massatuotannon laadunvarmistamista

Microsoft Office

el 97-2003 Worksh

- •Control Plan -dokumentilla määritellään prosessivaiheittain
 - •kone, laite tai työkalu jolla ko.vaihe tehdään
 - olosuhteet (valaistusvaatimus, puhdastila tms)
 - vaatimukset (mitta, ulkonäkövaatimus tms)
 - kriteerit, hyväksyntärajat
 - •tarkastaja, tarkastusmenetelmä, kirjanpito ja tarkastustiheys
 - virheen aiheuttamat toimenpiteet
- •C_{pk} indeksillä kuvataan prossessin kyvykkyyttä vaatimusrajoissa
- •SPC (Statistical Process Control) tarkoittaa tilastollista prosessinohjausta

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.3 Prosessien kontrollointi

- •AQL (Acceptance Quality Level) tilastollinen menetelmä massatuotannon laadun määrittämiseksi otosmenetelemällä jossa huomiodaan:
 - tuotantoerän koko ja tarkastustaso
 - näytekoko
 - ·laatutaso eli AQL-luku
 - hyväksymisluku ja hylkäämisluku
 - luottamusväli
- •Auditoinnilla varmistetaan että dokumentaatio on vaaditulla tasolla ja että valmistus ja tarkastukset tapahtuvat dokumenttien mukasesti
 - •järjestelmäauditointi, laajimmillaan koko yrityksen toimintaa
 - prosessiaudiotointi, yksittäistä prosessia
 - tuotekohtainen auditointi, prosessien tuotekohtaisia asioita

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.4 FMEA

- •FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) määrittelee prosessivaiheittain:
 - potentiaaliset virhemahdollisuudet
 - •potentiaaliset virheen seuraukset → virheiden vakavuus (0-10p)
 - •virheiden potentiaaliset syyt → virhesyiden todennäköisyys (0-10p)
 - •prosessin tarkastusmenetelmät → havaitsemisen helppous (0-10p)
 - •RPN-luvut; riskien priorisointi kertomalla yhteen yo.pisteet
 - •pahimmille virheille korjaavat toimenpiteet sekä tarvittaessa tarkastuksen ja toimenpiteiden määritteleminen Control Planiin

Mode	Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	0 0	Current Process Controls - Prevention - Detection	D e t	R P N
								-
meter d		8	Ü	Wire wound loosely	3	Char Control 1: Measure with gage.	4	96
	- Weak motor - Difficult removal from finger	6		Finger too small	4		3	72
	Diameter too large	Diameter too large during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger	Diameter too large - Coil hits battery during operation - Rotor is short because too much material is used in coils Diameter too small - Weak motor - Difficult removal from finger

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.5 Sähköinen testaus

- •testauksen tarkoituksena on estää viallisen tuotteen päätyminen asiakkalle
- •testauksen avulla saadaa myös tietoa prosessin kyvykkyydestä ja vaihteluista
- toimiva testausjärjestelmä on osa laatujärjestelmää ja sisältää:
 - •testaussuunitelman joka miel. suuniteltu tuotekehityksen yhteydessä ja määrittää mitä tetsataan sekä kuka, miten ja millä testaa
 - dokumentoinnin eli testausraportoinnin joka identifioi testatun yksilön, testaajan, olosuhteet, lopputuloksen ja toimenpiteet.
 - analysoinnin jossa (laatupäälikkö) systemaattisesti tutkii raportit
 ja tarvittaessa ohjaa/ohjeistaa prossissia. Palaute on ulotettava
 alihankintaketjuihin saakkaa.
- •testaus on usein kannattavinta tehdä mahd. aikaisin prosessissa, viallisten valmistaminen syö testausta edeltävien vaiheiden kapasiteettia, kallista

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.5 Sähköinen testaus

- •pelkkä lopputestaus riittää vain mikäli prosessi on kyvykäs lähes virheettömään valmistukseen.
- ·yleisimpiä testausmenetelmiä:
 - visuaalinen testaus
 - •silmämääräinen tarkistus (juotosvirheet, mekaniikan virheet)
 - •konenäkö (AOI, Automated Optical Inspection): vaatii ohjemoinnin, kone vertaa testattavaa yksilöä refrenssikuvaan
 - puuttuvat komponentit
 - •virheellinen sijainti, polariteetti
 - •juottosvirheet, oikosulut
 - komponenttien tunnistus

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.5 Sähköinen testaus

- •fysikaalinen testaus tarkoittaa rakenteen tarkastusta:
 - röntgen (xray)
 - ·laser
 - •ultra-ääni
 - infrapuna
- •funktionaalinen testaus: todetaan laitteen vaatimustenmukainen toiminta, yleensä valmistuslinjan viimesinä vaiheina, testaajana ihminen tai testilaite joka simuloi käyttäjää. Voidaan jakaa myös osiin, tavoittena löytää virheet mahdollismman aikasessa vaiheessa
- •itsetestaus (self test): levy testaa itse itsensä erillisellä testiohjelmalla, edullinen, nopea ja yksinkertainen, muttei poista funktionaalisen testaamisen tarvetta

10. LAADUNVALVONTA JA LUOTETTAVUUS 10.5 Sähköinen testaus

- •Neulapeti-testaus (Bed of nails/In-circuit-test): komponettilevyjen testaukseen, testipiikit painetaan yhtäaikaisesti joko komponentin jalkoihin tai testipisteisiin ja testaussekvenssin mukaisesti piikkien välillä tehdään sähköisiä testejä, vikapaikka paljastuu tarkasti
- •Boundary-scan testit: piireihin sisällytetään testirakenteita, joiden avulla voidaan hallita piirin tuloja ja lähtöjä erillisien väylän avulla, useimmat modernit IC-piirit tukevat vakiona, edullinen mutta aikavievä, testaus huomioitava suunitteluvaiheessa, menetelmä kuvattu IEEE 1149.1/4 standardeissa
- •Burn-in testit, esim lämpökäsittelyllä suoritetaan komponenttien vanhentaminen ja lyhytikäisten yksilöiden pois suodattaminen